ATOMIKH ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

Νίκος Θωμαΐδης Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ





Επισκόπηση ύλης

- Εισαγωγή στην Ατομική Φασματομετρία
- AAS Θεωρητικές Αρχές:
 - Αρχή λειτουργίας
 - Οργανολογία
- ΑΑS στην πράξη:
 - Έλεγχος καταλληλότητας συστήματος
 - Συντήρηση
 - Ποσοτική Ανάλυση Ανάπτυξη Μεθόδων -Επικύρωση

Ατομική Φασματομετρία:

Αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με ατομα o

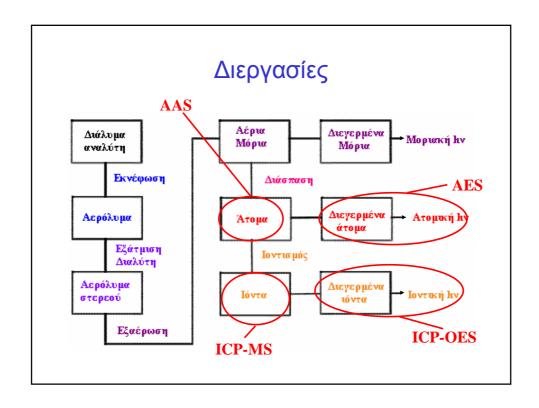
ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

Προσδιορισμός της συγκέντρωσης σε διάλυμα ή περιεκτικότητας σε στερεό δείγμα στοιχείων

Το δείγμα εκτίθεται σε θερμική ή ηλεκτρική ενέργεια:

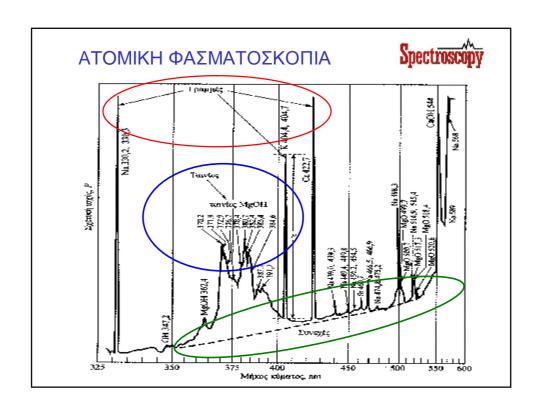
- → Εξαέρωση
- \rightarrow Ατομοποίηση

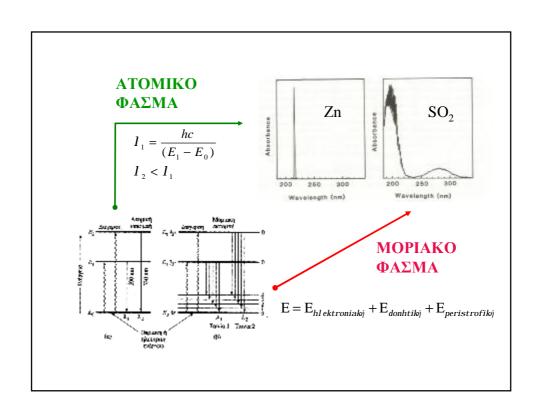
- Διέγερση με επιπλέον ενέργεια και εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας (AES)
- $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ Απορρόφηση $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ Εκπομπή $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ ακτινοβολίας \mathbf{j} χημικής $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ ενέργειας $\mathbf{v}_{\mathbf{ij}} = \frac{E_{\mathbf{j}} E_{\mathbf{i}}}{h}$
- Απορρόφηση μονοχρωματικής ακτινοβολίας (AAS)
- $E_{\rm i}$ Απορρόφηση ακτινοβολίας $v_{\rm io} = \frac{E_{\rm i} E_{\rm o}}{h}$
- Διέγερση με τη βοήθεια ακτινοβολίας και εκπομπή ατομικού φθορισμού (AFS)
- $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ Απορρόφηση ακτινοβολίας $\mathbf{E}_{\mathbf{i}}$ $\mathbf{E}_{\mathbf{i}}$ $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$ $\mathbf{E}_{\mathbf{j}}$



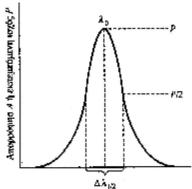
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

- $E_1-E_0 = hv = hc/\lambda$
- Фаората:
 - Γραμμωτά (διέγερση ατόμων)
 - Ταινιωτά (διέγερση μικρών μορίων και ριζών)
 - Συνεχή (ακτινοβολία μέλανος σώματος)





ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:



Κατατομή (profile) μιας αταμικής γραμμής, στην αποία δείχνιται το πός ορίζεται το δραστικό εύρυς της γραμμης Δλ_{1/2},

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ:

- ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
- *ΦAINOMENO DOPPLER*
- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (LORENTZ)
- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΦAINOMENO ZEEMAN)

ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ:

Αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg, Δt≥1/Δv Παράδειγμα:

Ο μέσος χρόνος ζωής μια διεγερμένης κατάστασης ατμού Hg, που προκύπτει με ακτινοβόληση στα 257,3 nm, είναι 2x10-8 s. Να υπολογιστεί προσεγγιστικά το εύρος της γραμμής φθορισμού που παράγεται.

 $\Delta v \cdot \Delta t \ge 1$, $\Delta t = 2 \times 10^{-8} \text{ s} \Rightarrow \Delta v = 5 \times 10^{7} \text{ s}^{-1}$.

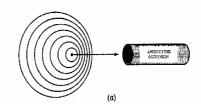
Όμως $v=c/\lambda$ και με διαφόριση: $dv=-c d\lambda / \lambda^2$

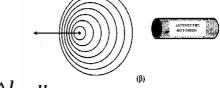
Αν υποθέσουμε ότι αν≈Δν και αλ≈Δλ_{1/2} τότε

$$|\Delta I_{1/2}| = \frac{I^2 \Delta n}{C} = 1.1 \times 10^{-14} m = 1.1 \times 10^{-4} \text{ Å} = 0.011 \text{ pm}$$

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

- α) Άτομο κινούμενο με την κατεύθυνση της εισερχόμενης ακτινοβολίας βλέπει τα κυματικά μέτωπα συχνότερα και έτσι απορροφά ακτινοβολία, η οποία στην πραγματικότητα έχει υψηλότερη συχνότητα
- β) Άτομο κινούμενο αντίθετα προς την κατεύθυνση της εισερχόμενης ακτινοβολίας βλέπει τα κυματικά μέτωπα αραιότερα και έτσι απορροφά ακτινοβολία, η οποία στην πραγματικότητα έχει χαμηλότερη συχνότητα





 $\frac{\Delta l}{l_o} = \frac{u}{c}$

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ LORENTZ)

- Τα άτομα που εκπέμπουν ή απορροφούν συγκρούονται μεταξύ τους.
- Οι κρούσεις αυτές ή η πίεση προκαλούν μικρές μεταβολές στην ενέργεια των βασικών ενεργειακών καταστάσεων.
- Φλόγα: τα άτομα του αναλύτη συγκρούονται με διάφορα προϊόντα καύσης
- Λυχνίες HCL ή EDL (AAS): Συγκρούσεις μεταξύ ομοίων ατόμων
- Διεύρυνση της τάξης μερικών pm

Διεύρυνση φασματικών γραμμών κατά Doppler ($\Delta \lambda_D$) και κατά Lorentz ($\Delta \lambda_L$)

	Wassalawash	$\Delta \lambda_{\rm D}$ (pm)		$\Delta \lambda_{\rm L}$ (pm)	
Element	Wavelength (nm)	2000 K	3000 K	2000 K.	3000 K
Barium	553.56	1.5	1.8	3.2	2.6
Calcium	422.67	2.1	2.6	1.5	1.2
Cobalt	338.29	1.0	1.3	1.5	1.2
Copper	324.75	1.3	1.6	0.9	0.7
Gold	267.59	0.6	0.7	-	-
Iron	371.99	1.6	1.9	1.3	1.0
Magnesium	285.21	1.8	2.3	. 1 1 - 1 1 1	· · · · · · ·
Silver	328.07	1.0	1.2	1.5	1.3
Sodium	589.00	3.9	4.8	3.2	2.7
Vanadium	437.92	2.0	2.4	_	_
Zinc	213.86	0.8	1.0	_	_

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

Κατανομή Boltzmann:

$$\frac{N_j}{N_o} = \frac{g_j}{g_o} \exp(-\frac{\Delta E_j}{kT})$$

O λόγος N_i/N_o :

- Αυξάνεται με αύξηση της Τ
- Μειώνεται εκθετικά με ελάττωση του λ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

 Η ευαισθησία των μεθόδων ΑΕ αυξάνεται όσο το λ είναι μεγαλύτερο (αλκάλια και αλκαλικές γαίες)

Στοιχείο Γραμμή συν/σμού (nm)	gi	Ενέργεια		N ₁ /N _o	
	go	διεγέρσεως (eV)	2000K	3000K	4000K
852,1	2	1,46	4,44×10 ⁻⁴	7,24×10 ⁻³	2,98×10 ⁻²
589.0	2	2,11	$9,86 \times 10^{-6}$	$5,88 \times 10^{-4}$	$4,44 \times 10^{-3}$
422,7	3	2,93	$1,21 \times 10^{-7}$	$3,69 \times 10^{-5}$	6,04×10 ⁻⁴
213,9	3	5,80	$7,29 \times 10^{-15}$	$5,38 \times 10^{-10}$	$1,48 \times 10^{-7}$
	συν/σμού (nm) 852,1 589,0 422,7	συν/σμού g ₀ (nm) 852,1 2 589,0 2 422,7 3	συν/σμού (nm) ξο διεγέρσεως (eV) 852,1 2 1,46 589,0 2 2,11 422,7 3 2,93	συν/σμού (nm) ξο διεγέρσεως (eV) 2000K 852,1 2 1,46 4,44×10 ⁻⁴ 589,0 2 2,11 9,86×10 ⁻⁶ 422,7 3 2,93 1,21×10 ⁻⁷	$\frac{\text{συν/σμού}}{\text{(nm)}}$ $\frac{g_0}{\text{διεγέρσεως}}$ $\frac{\text{διεγέρσεως}}{\text{2000K}}$ $\frac{3000\text{K}}{\text{3000K}}$ 852,1 2 1,46 4,44×10 ⁻⁴ 7,24×10 ⁻³ 589,0 2 2,11 9,86×10 ⁻⁶ 5,88×10 ⁻⁴ 422,7 3 2,93 1,21×10 ⁻⁷ 3,69×10 ⁻⁵

- 1. $N_j << N_o$ (N_i ' AES, $\epsilon v \dot{\omega} N_o$ ' AAS, AFS)
- 2. Μικρή μεταβολή στην Τ επηρεάζει σημαντικά την ισχύ της ΑΕ: για το Na ΔT =10K $\rightarrow \Delta N$ = +4%

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

- Στις τεχνικές AES απαιτείται αυστηρός έλεγχος Τ ατομοποίησης. Αυτό δεν είναι απαραίτητο στις τεχνικές AAS και AFS αφού αυτές βασίζονται στο >99,9% των ατόμων του αναλύτη
- Θεωρητικά μια τεχνική ΑΑ αναμένεται πιο ευαίσθητη από μια τεχνική ΑΕ. Αυτό αντισταθμίζεται από τις διαφορικές μετρήσεις που λαμβάνουν χώρα στην ΑΑ (A=logI_o-logI) οπότε αναμένονται μεγαλύτερα σχετικά σφάλματα. Οι τεχνικές ΑΑ και ΑΕ είναι συμπληρωματικές. Από θεωρητικής απόψεως, αναμένεται η AFS να είναι η πλέον ευαίσθητη.

Ατομοποιητές

Πηγές που χρησιμοποιούνται για ατομοποίηση:

- Φλόγα (1700 3150°C)
- Ηλεκτρικά θερμαινόμενος φούρνος γραφίτη (1200 – 3000°C)
- Επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού (ICP: 4000 6800°C)
- Ηλεκτρικό τόξο (4000 5000°C) ή σπινθήρας εκκένωσης (~40.000°C [;]) συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος
- Πλάσμα εκκένωσης λάμψης (glow discharge)

TEXNIKEΣ:

- Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης (AAS: FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS, κ.ά.)
- Φλογοφωτομετρία Ατομικής Εκπομπής (FAES)
- Ατομικός Φθορισμός (AFS)
- Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES)
- Φασματομετρία ατομικών μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS)

Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής

$$I_{em} = A_{ji} h v_{ji} N_{j}$$

 \mathbf{I}_{em} : ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας

Α_{ii} : πιθανότητα μετάπτωσης

h : σταθερά του Planck

ν_{ji} : συχνότητα ακτινοβολίας

Ν_ι : αριθμός ατόμων στη διεγερμένη

κατάσταση

Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής

$$I_{em} = A_{ji} h v_{ji} N_{j}$$

$$\frac{N_{j}}{N_{o}} = \frac{g_{j}}{g_{o}} \exp(-\frac{\Delta E_{j}}{kT})$$

$$I_{em} = A_{ji} h v_{ji} N_{o} \frac{g_{j}}{g_{o}} \exp(-\frac{\Delta E_{j}}{kT})$$

N_o να μην είναι υπερβολικά μεγάλο και προκαλείται αυτοαπορρόφηση

Φασματομετρία "Ατομικής" Εκπομπής σε συζευγμένο πλάσμα αργού

Ο νόμος του Saha αναφέρεται στην κατανομή πληθυσμού μεταξύ διαδοχικών καταστάσεων, όπως η ατομική (α) και η μονοϊοντική (i):

$$\frac{N_i N_e}{N_a} = \frac{2Z_i}{Z_a} \times \left(\frac{2pm_e kT}{h^2}\right)^{3/2} \exp(-\frac{E_i}{kT})$$

 N_a , N_i , N_e : πληθυσμός ατόμων, ιόντων, ηλεκτρονίων

Ζ_α, Ζ_i : συναρτήσεις κατανομής ατόμων και ιόντων

Ε_i : ενέργεια ιοντισμού

Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης

Νόμος του Beer:

 $A = -logT = -log(I/I_o) = 0.434k_v b = k' \cdot b \cdot N_o = k'' \cdot c$

Α : ατομική απορρόφηση

k_v : συντελεστής ανάλογος του αριθμού ατόμων ανά μονάδα όγκου

b : μήκος οπτικής διαδρομής

Ν_ο : αριθμός ατόμων στη θεμελιώδη κατάσταση

Φασματομετρία Ατομικού Φθορισμού

$$I_F = k \Phi I_o C$$

Ι_ε : ἐνταση του φθορισμού

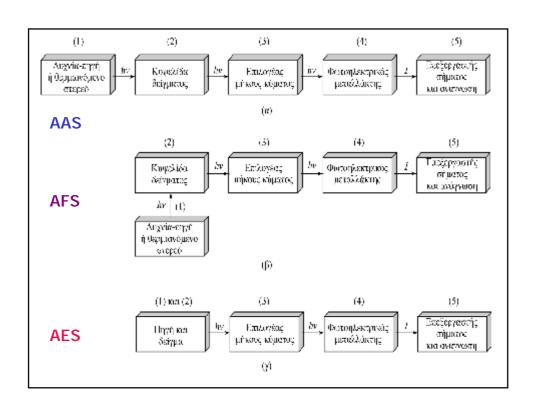
k : σταθερά

Φ : κβαντική απόδοση, ο λόγος του αριθμού των

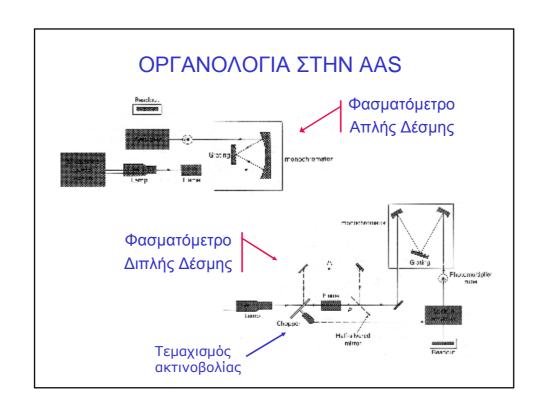
ατόμων που φθορίζουν πρός τον αριθμό των

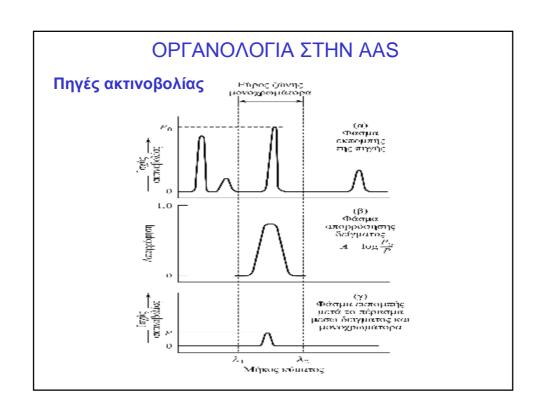
ατόμων στη θεμελιώδη κατάσταση

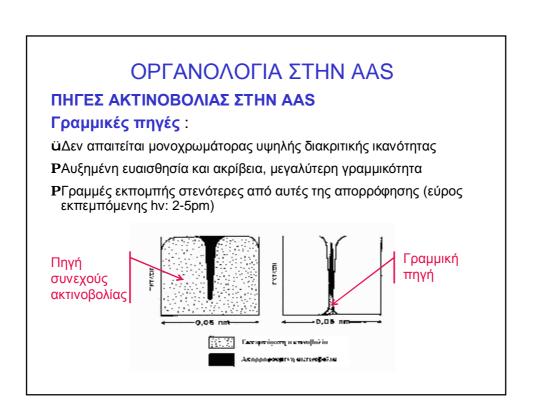
I_o : ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίαςC : συγκέντρωση ατόμων στο ατομικό νέφος

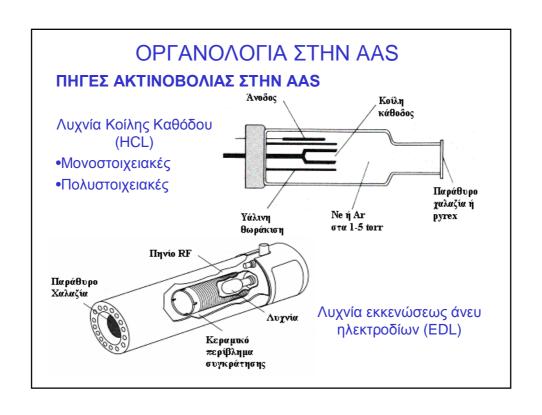


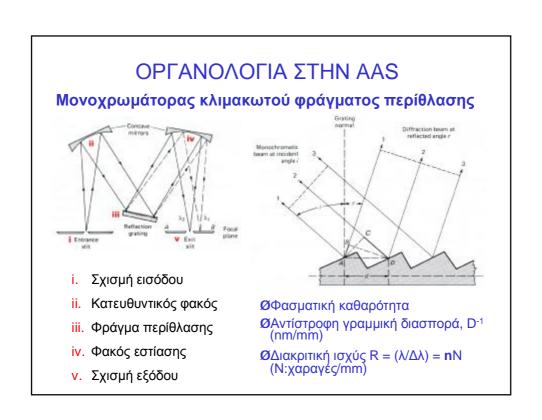
ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (AAS) Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BEER ΣΤΗΝ AAS $A = -logT = -log(P/P_0) = 0.434k_v b =$ $= k' \cdot b \cdot N = k'' \cdot c$ Σχετικές μετρήσεις – Καμπύλη αναφοράς Χαρακτηριστική C_0 ή m_0 (1% A ή 0.0044) Διάταξη οργάνων ΑΑS Φλόγα, Επιλογέας Πηγή Καταγραφέας Ανιχνευτής Ακτινοβολίας φούρνος μ.κ.









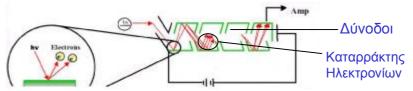


ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ AAS

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ: ΦΩΤΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (Einstein, 1905):

Εκπομπή ηλεκτρονίων από την επιφάνεια μετάλλων, όταν ακτινοβοληθούν με υπεριώδη ακτινοβολία



- Υψηλή ευαισθησία
- Μεγάλη ταχύτητα απόκρισης
- Μέτρηση hv χαμηλής ισχύος (φωτοστεγανό διαμέρισμα)



ΠΟΣΟΤΙΚΉ AAS - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

• Παράμετροι που αφορούν την πηγή ακτινοβολίας:

Ρεύμα λυχνίας: Σε υψηλά mA, μείωση A (**Αυτοαπορρόφηση**)

Σε χαμηλά mA, χειροτέρευση S/N, άρα και LOD, RSD

Προθέρμανση λυχνίας: καθώς θερμαίνεται δολίσθηση και διεύρυνση

γραμμής, άρα μείωση σήματος

Ευθυγράμμιση λυχνίας: Ρύθμιση με το σύστημα ανάγνωσης

Χρόνος ζωής λυχνίας: καταγραφή ιστορίας λυχνίας

Έλεγχος: mAh = mA λυχνίας ΄ ώρες λειτουργίας

Ενδείξεις φθοράς: Μειωμένη ενέργεια

Αύξηση RSD πρότυπου διαλύματος

Αύξηση LOD (αύξηση θορύβου)

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (AAS)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Πριν τη χρήση οργάνων AAS

- 1. Φιάλες αερίων: καταγράφονται οι αρχικές τους πιέσεις
- 2. Λυχνία (HCL ή EDL): mA ευθυγράμμιση προθέρμανση Καταγράφονται: η ενέργεια του PMT (ή SSD) και η έναρξη λειτουργίας της

AAS σε Φλόγα (FAAS)

Φλόγες καύσεως: Η ατομοποίηση εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το χημικό περιβάλλον της φλόγας

- Οξειδωτική φλόγα (το καύσιμο σε έλλειμμα)
- Αναγωγική φλόγα (το καύσιμο σε περίσσια)
- Σε στοιχειομετρία

Καύσιμο	Οξειδωτικύ	Өсріюкратігс, *С	Μέγιστη ταχύτητα καύσης (em s ¹)	
Φυσικό αέριο	Αέριας	1700-1900	39-43	
Φυστικό αέριο	Οξιιγάνα	2700-2800	370-390	
Υδρογένο	Αέρος	2000-2100	300-440	
Υδρογόνο	Οξυγίνιο	2550-2700	900-1400	
Ακοτολένω	Afakes	2100-2400	158-266	
Ακετυλέντο	Οζιγόνο	3050-3150	1100-2480	
Ακετυλέντο	Υκοξείδιο αζώτου (Ν-Ο)	2600-2800	285	

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ταχύτητα ροής > Ταχύτητα καύσης!!!

Τύποι φλόγας στην FAAS

ΦΛΟΓΑ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ – ΑΕΡΑ:

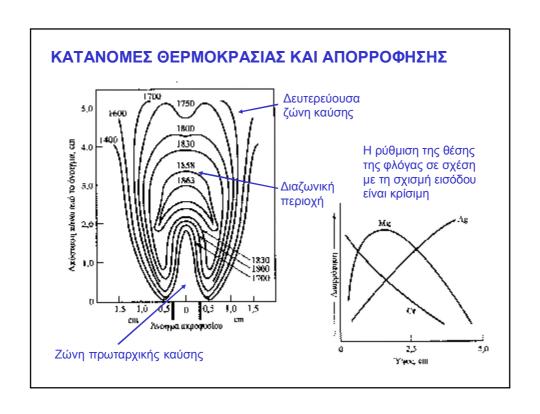
üΗ πιο συχνά χρησιμοποιούμενη φλόγα üΔεν απορροφά πάνω από τα 230 nm ûΣχηματίζονται δύστηκτα οξείδια για 30 στοιχεία

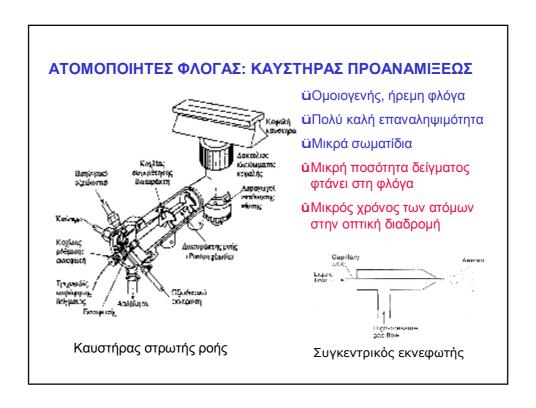
ΦΛΟΓΑ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ – ΥΠΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ:

ΨΥψηλότερη θερμοκρασία
 ΨΧρησιμοποιείται με αναγωγικό περιβάλλον
 ΨΔεν σχηματίζονται οξείδια
 ΦΠολλά στοιχεία ιονίζονται
 ΦΙσχυρή εκπομπή σε πολλές περιοχές (335, 350-390 nm)

ΦΛΟΓΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ - ΑΕΡΑ:

ΨΥψηλότερη ευαισθησία για αλκάλια και κασσίτεροΨΥψηλή διαπερατότητα μέχρι τα 200 nmΔΧαμηλότερη θ, υψηλή ταχύτητα καύσης, παρεμποδίσεις





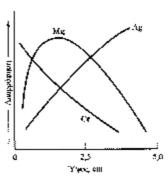
ΠΟΣΟΤΙΚΗ FAAS - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

• Παράμετροι που αφορούν τον ατομοποιητή

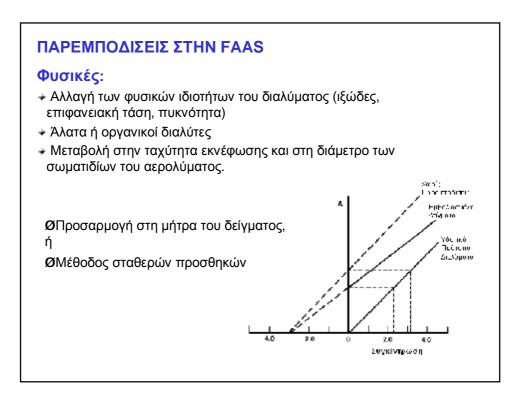
Λόγος καύσιμο/οξειδωτικό: Σημαντικός για μέταλλα που σχηματίζουν σταθερά οξείδια, πχ Al – **Εξαρτάται από το μητρικό υλικό.**

Θέση καυστήρα: Βελτιστοποίηση x, y, z. ΘΕξαρτάται από το μέταλλο και το μητρικό υλικό.

Η ρύθμιση της θέσης της φλόγας σε σχέση με τη σχισμή εισόδου είναι κρίσιμη



ΠΟΣΟΤΙΚΗ FAAS - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ • Παράμετροι που αφορούν τον ατομοποιητή Τύπος καυστήρα: ΘΧρόνος προθέρμανσης ΦΦράξιμο κεφαλής • Παράμετροι μονοχρωμάτορα Επιλογή εύρους σχισμής: Βέλτιστος S/N Επιλογή λ: Δευτερεύουσα γραμμή για μεγαλύτερη γραμμική περιοχή Βαθμονόμηση μονοχρωμάτορα



ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ FAAS

Χημικές:

- Α) Σχηματισμός ενώσεων χαμηλής πτητικότητας
- Υψηλότερη Τ φλόγας
- Αντιδραστήρια αποδέσμευσης (κατιόντα που αντιδρούν εκλεκτικά με τον παρεμποδιστή)
- Προστατευτικά αντιδραστήρια (σχηματίζουν σταθερά και πτητικά προϊόντα με τον αναλύτη)

è Παρεμπόδιση φωσφορικών στο Ca²⁺: προσθήκη La³⁺ ή Sr⁺ ή EDTA

Β) Αντιστρεπτές ισορροπίες διάστασης

```
\begin{array}{ll} M(OH)_2 \ D \ M + 2OH & \acute{\eta} & MO \ D \ M + O \\ NaCl_{(g)} \ D \ Na + Cl & \\ HCl_{(g)} \ " & H + Cl & \\ VO_x \ D \ V + xO & \\ AlO_x \ D \ Al + xO & \\ \end{array} \right\} \quad M\epsilon i \omega \sigma \eta \ \sigma \acute{\eta} \mu \alpha \tau o \varsigma \ Na \ \lambda \acute{o} \gamma \omega \ Cl \\ A \acute{u} \xi \eta \sigma \eta \ \sigma \acute{\eta} \mu \alpha \tau o \varsigma \ V \ \lambda \acute{o} \gamma \omega \ \pi \alpha \rho o u \sigma \acute{a} \alpha \varsigma \ Al \end{array}
```

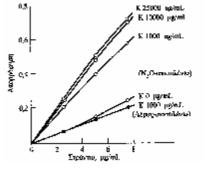
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ FAAS

Χημικές:

Γ) Παρεμποδίσεις ιοντισμού (αλκάλια και αλκαλικές γαίες)

 $M D M^+ + e^- \Rightarrow Θετική απόκλιση στην καμπύλη αναφοράς$

Προσθήκη **ρυθμιστή ιοντισμού** (π.χ. Κ στον προσδιορισμό του Sr) Κ° D Κ+ + e- οπότε e- + Sr+ " Sr°

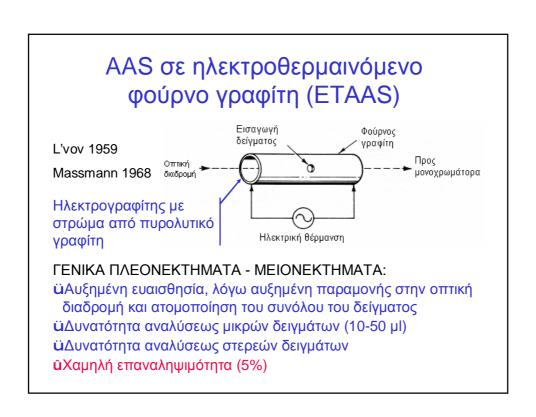


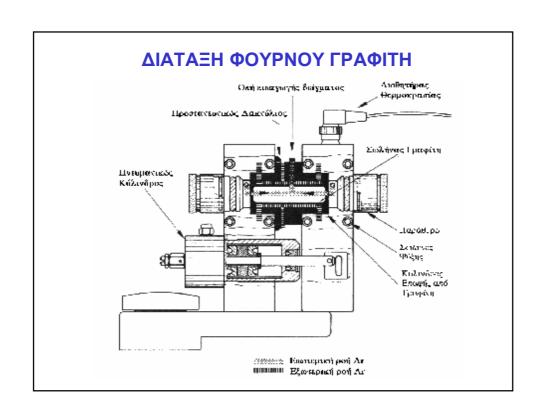
Φασματικές:

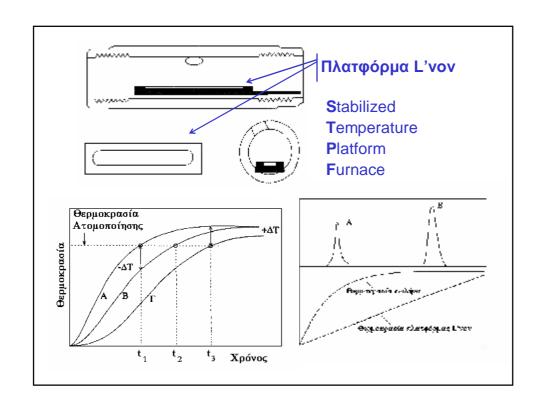
w Άμεση επικάλυψη σπάνια

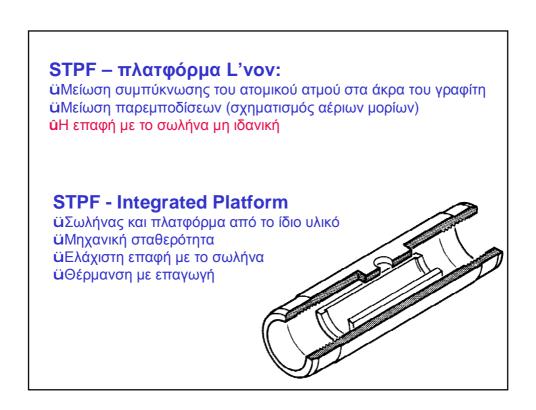
V στο $AI \Rightarrow Επιλογή άλλης γραμμής$

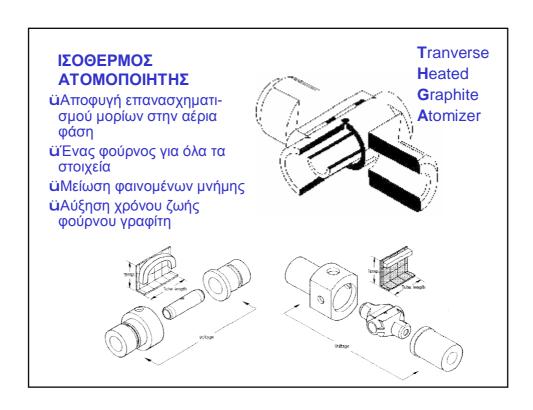
- **w** Μοριακή απορρόφηση ή εκπομπή
- w Σκέδαση hv σε σωματίδια ⇒ **Διόρθωση υποβάθρου**





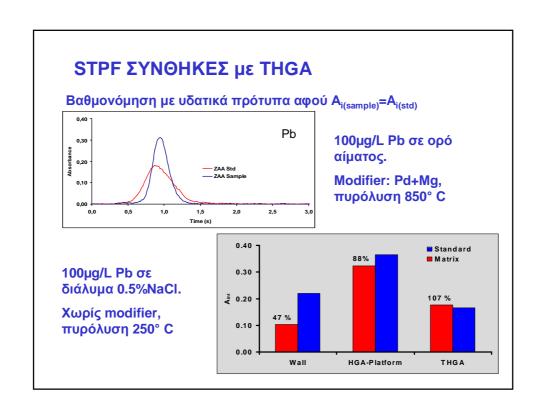


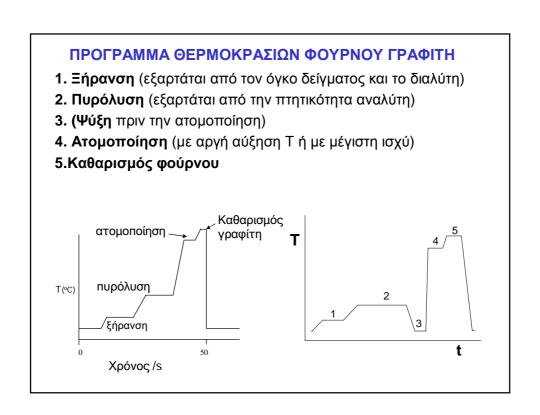




STPF ΣΥΝΘΗΚΕΣ

- 1. Ατομοποίηση από πλατφόρμα L'vov (ή THGA)
- 2. Ταχύτατα ψηφιακά ηλεκτρονικά για καταγραφή σήματος ΑΑ
- 3. Ποσοτική ανάλυση με μέτρηση εμβαδού του σήματος
- 4. Προσθήκη χημικών τροποποιητών
- 5. Υψηλής ποιότητας πυρολυτικού γραφίτη για μείωση αλληλεπίδρασης μετάλλων με τον άνθρακα
- 6. Μέγιστη ταχύτητα θέρμανσης στο στάδιο της ατομοποίησης
- 7. Χρήση Αr και διακοπή ροής του κατά την ατομοποίηση
- 8. Διόρθωση υποβάθρου με τη βοήθεια του φαινομένου Zeeman

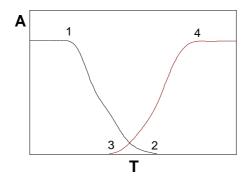




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ

Διαγράμματα πυρόλυσης – ατομοποίησης:

- 1. Μέγιστη Τ_{руг},
- 2. Ποσοτική εξαέρωση αναλύτη,
- 3. Τ εμφάνισης,
- 4. Βέλτιστη Τ_{at}



Η ιστορία του φούρνου γραφίτη πρέπει να καταγράφεται διότι υπόκειται σε σταδιακή φθορά

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΑS

Φασματικές:

- w Άμεση επικάλυψη σπάνια Zeeman: περισσότερες γραμμές!
- w Μοριακή απορρόφηση ή εκπομπή \Rightarrow Διόρθωση υποβάθρου
- **w** Σκέδαση hv σε σωματίδια

Φυσικές:

- ⋆ Διαφορετικές φυσικές ιδιότητες του πρότυπου διαλύματος και του δείγματος (ιξώδες, επιφανειακή τάση, πυκνότητα)
- ⋆ Διαφορά στην τοποθέτηση του δείγματος στην επιφάνεια του γραφίτη







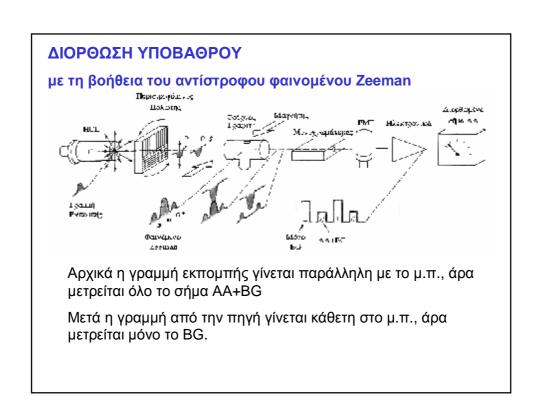
Capillary too low

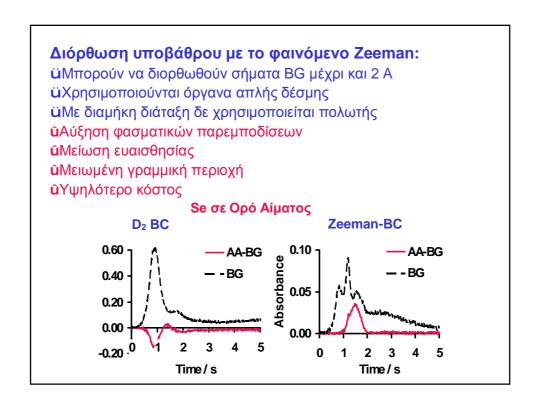


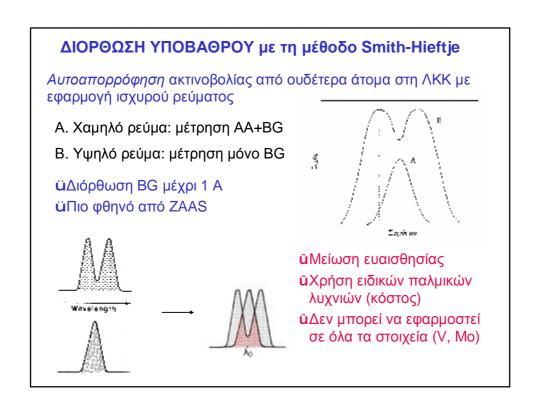
Capillary too high

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ με λυχνία συνεχούς ακτινοβολίας Α. Εκπομπή από HCL & D_2 Β. Επιλογή από τη σχισμή εισόδου Γ. Εξίσωση εντάσεων HCL & D_2 Δ. Μόνο Ατομική Απορρόφηση (AA) (Η I_{HCL} μειώνεται αισθητά) Ε. Απορρόφηση υποβάθρου (BG) (οι εντάσεις μειώνονται εξίσου) Ζ. ΑΑ + απορρόφηση BG Τελικά ηλεκτρονικά (Z - E) = AA UEμφανίζει καλύτερη ευαισθησία UMεγαλύτερη γραμμική περιοχή UMεγαλύτερη γραμμική περιοχή UMεγαλύτερη γραμμική περιοχή

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ με τη βοήθεια του φαινομένου Zeeman Ατομικός ατμός Αντίστροφο Zeeman: Το μ.π. εφαρμόζεται στον ατομικό ατμό Παράλληλο Κάθετο Χωρίς Μαγνητικό Πεδίο Μαγνητικό Μαγνητικό Πεδίο Πεδίο Άμεσο Zeeman: Το μ.π. εφαρμόζεται στην πηγή ακτινοβολίας Εγκάρσιο Διαμήκες φαινόμενο φαινόμενο Zeeman Zeeman







ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΑS

Χημικές:

- Παρεμποδίσεις στη στερεά φάση (επιφάνεια γραφίτη)
- Παρεμποδίσεις στην αέρια φάση
- Σχηματισμός σταθερών δύστηκτων ενώσεων
- Σχηματισμός σταθερών πτητικών ενώσεων
- Εμφανίζονται τόσο κατά την πυρόλυση, όσο και κατά την ατομοποίηση

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ:

- Προσεκτική επιλογή προγράμματος θερμοκρασιών
- Απομάκρυνση μήτρας με διαχωρισμό (π.χ. εκχύλιση)
- STPF συνθήκες:

ØΠλατφόρμα + Χρήση Χημικών τροποποιητών

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΑS

Χημικοί Τροποποιητές (chemical modifiers)

Μεταβάλλουν *in situ* τη θερμοχημική συμπεριφορά του αναλύτη, της μήτρας του δείγματος καθώς και των χαρακτηριστικών της επιφάνειας του γραφίτη και της αέριας φάσης, πριν και κατά τη διάρκεια του σταδίου ατομοποίησης.

- •Αυξάνουν τη θερμική σταθερότητα του αναλύτη στην πυρόλυση
- •Αυξάνουν την πτητικότητα του αναλύτη κατά την ατομοποίηση
- •Εξισώνουν τα σήματα διαφορετικών μορφών του ίδιου αναλύτη
- •Αυξάνουν την πτητικότητα του μητρικού υλικού κατά την πυρόλυση
- •Μετατρέπουν τους παρεμποδιστές σε λιγότερο δραστικές ουσίες
- •Μεταβάλλουν τη χημική σύσταση της αέριας φάσης όπως και τη δραστικότητα της επιφάνειας του γραφίτη

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΑS

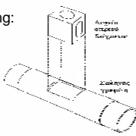
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 1-2 mg:

üΔύσκολα δείγματα (πχ Ti) üΠτητικά στοιχεία (πχ Hg)

üΑποφυγή μόλυνση δείγματος

ûΔυσκολία βαθμονόμησης

ûΠροβληματική επαναληψιμότητα (10%)



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ (Slurry sampling)

Ανάλυση με την ελάχιστη προκατεργασία δείγματος:

- 2-20 mg στερεού σε σκόνη (<10μm) ομογενοποιούνται μέσα σε 1-3 mL ενός «διαλύτη» συνήθως 5% HNO3+0.1% Triton X-100
- (Αυτόματη) ομογενοποίηση σε υπερήχους
- Εισαγωγή του εναιωρήματος (4-400 μg του μητρικού υλικού) μέσα στο φούρνο γραφίτη (χρήση χημικών τροποποιητών)

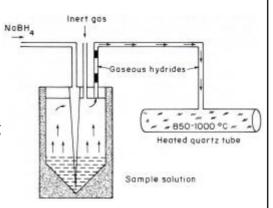
AAS με Σχηματισμό Υδριδίων (HGAAS)

- Προσδιορισμός Se, Te, As, Sb, Bi, Ge, Sn, Pb, αλλά και Zn,Cd. Προσδιορισμός ατομικού Hg (CVAAS)
- Αυξημένη ευαισθησία Διαχωρισμός από τη μήτρα του δείγματος
- i. Σχηματισμός υδριδίου με αντίδραση με $NaBH_4$

$$3BH_4^- + 3H^+ + 4H_3AsO_3 \rightarrow$$

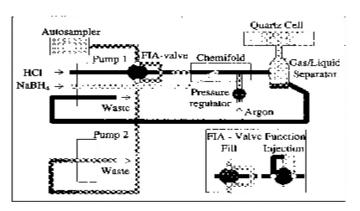
$$3H_3BO_3 + 4AsH_3 + 3H_2O$$

- ii. Μεταφορά μέσω φέροντος αερίου
- iii. Ατομοποίηση σε φούρνο χαλαζία



AAS με Σχηματισμό Υδριδίων (HGAAS)

- Με συνεχή ροή (Batch mode)
- Με έκχυση του δείγματος σε ροή (FIA mode)



è Χρονικά μεταβαλλόμενα σήματα

AAS με Σχηματισμό Υδριδίων (HGAAS)

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ:

Φασματικές παρεμποδίσεις σπάνια παρατηρούνται

Χημικές παρεμποδίσεις:

• Κατά το σχηματισμό των υδριδίων:

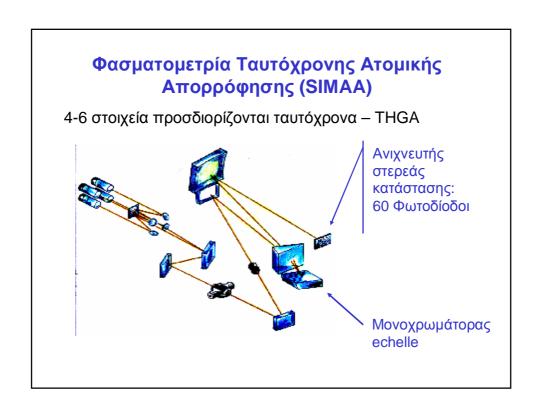
ØΕπίδραση αριθμού οξείδωσης

ØΕπίδραση συστατικών δείγματος

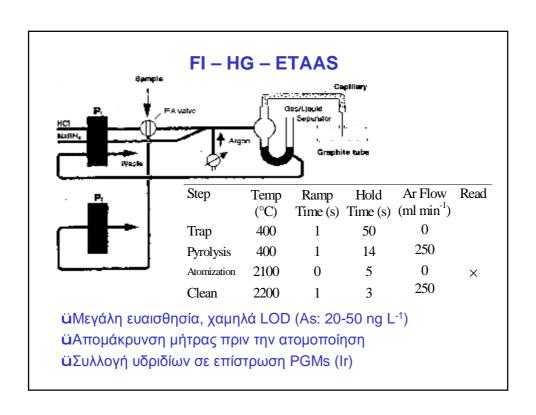
•Κατά την ατομοποίηση (αέρια φάση):

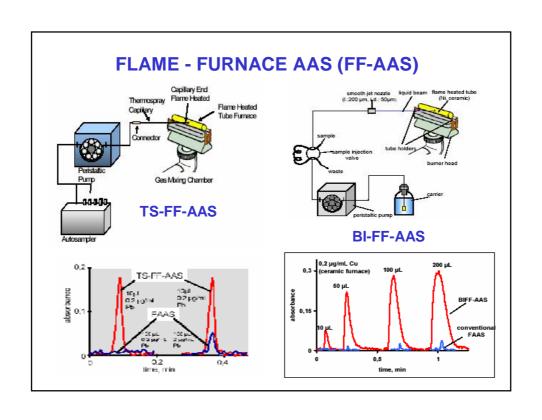
ØΑπό άλλα στοιχεία που σχηματίζουν υδρίδια

Χρήση καλυπτικών αντιδραστηρίων



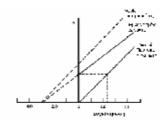






Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης ΑΑS

...στην πράξη...



Νικ. Σ. Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΑS

- Επιλογή μήκους κύματος Επιλογή λυχνίας Επιλογή εύρους σχισμής (περιοχή συγκεντρώσεων αναλύτη στο δείγμα – οδηγίες κατασκευαστή)
- Έλεγχος ατομοποιητή οπτική παρατήρηση (καυστήρας / φλόγα ή μετρήσεις φούρνου γραφίτη)
- δ Έλεγχος καταλληλότητας οργάνου με πρότυπα διαλύματα
- Βαθμονόμηση οργάνου (έλεγχος γραμμικής περιοχής).
 Αποκλίσεις μόνο αν δεν γίνεται σωστή διόρθωση υποβάθρου

 <u>ü</u>Δυνατότητα χρήσης εσωτερικού προτύπου στα πολυδιαυλικά όργανα
- û Περιοδική αναβαθμονόμηση (reslope / recalibration) για έλεγχο ολίσθησης, ρουτίνες εσωτερικού ελέγχου ποιότητας

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (AAS)

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BEER ΣΤΗΝ AAS

$$\Delta E_z = h v_z = h c/\lambda_z$$

$$A = -logT = -log(P/P_o) = 0.434 k_v b = k' \cdot b \cdot N = k'' \cdot c$$

Σχετικές μετρήσεις – Καμπύλη αναφοράς:

θεωρητικά γραμμική – μικρή γραμμική περιοχή – αποκλίσεις - παρεμποδίσεις

Μέτρο ευαισθησίας: Χαρακτηριστική C_o ή m_o (1% A ή 0.0044)

Θεωρητικά κυμαίνεται ±20% (όρια αποδοχής)

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (AAS)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ (ή C)

Χαρακτηριστική $\rm C_o$ ή $\rm m_o$ είναι η C ή η m του στοιχείου που δίνει 1% A ή 0.0044

FAAS:

Tα 5 mg/L Fe δίνουν A=0,260
$$C_o = \frac{5 \times 0,0044}{0,260} = 0,085 mg/L$$

ETAAS:

$$V_{inj}$$
=20μL C_{sd} =1 μg/L Cd A=0,075 (s)
Tα 20 pg Cd δίνουν A=0,075 (s) $m_o = \frac{20 \times 0,0044}{0,075} = 1,17 pg$
Tα m_o =? A=0,0044 (s)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΦΑΑ

- 1. Μέτρηση λευκού δείγματος:
 - Ø 1-3 φορές για έλεγχο επιμολύνσεων
 - Ø 6-10 φορές για εύρεση έλεγχο LOD οργάνου
- 2. Μέτρηση πρότυπου διαλύματος 3-5 φορές για εύρεση:
 - Ø C_o ή m_o
 - Ø RSD μετρήσεων

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΑ

Άσκηση ΑΑS

Κατά την έναρξη προσδιορισμού Cd με ETAAS γίνονται τα παρακάτω:

Τοποθετείται λυχνία Cd, προθερμαίνεται 20 min, σημειώνεται η ενέργεια (75 μονάδες) και στη συνέχεια μετρούνται λευκό δείγμα (10 φορές) και πρότυπο διάλυμα Cd 1 μg/L (5 φορές). Ο όγκος δείγματος που εισάγεται είναι 20 μL.

Από τα δεδομένα που σας παρέχονται, σχεδιάστε και συμπληρώστε ένα έντυπο καθημερινού ελέγχου φασματομέτρου ΑΑ με φούρνο γραφίτη

Διάρκεια ατομικής επεξεργασίας: 20 min

Συζήτηση: 15 min

Άσκηση ΑΑS – Απάντηση

Πρότυπο διάλυμα

Μέση τιμή απορρόφησης των 5 ppb: 0,0834 s

Τυπική απόκλιση: 0,0027 s

RSD(%): 3.24%

 $[1,20 \pm (20\%) = 1,20\pm0,24 pg]$

Άσκηση ΑΑS – Απάντηση

Κλίση
$$b = \frac{0.0834s}{1ppb} = 0.0834s / ppb$$

LOD οργάνου

Μέση απορρόφηση λευκού: $X_{\rm BL}$ =0.0003 s

Τυπική απόκλιση: SD_{BL} =0.0022 s

 $X_{\rm BL}$ +3 SD_{BL}=0.0069 s

$$LOD_{inst} = \frac{X_{BL} + 3SD_{BL}}{b} = 0.083ppb$$

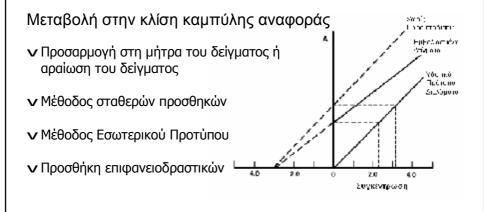
Άσκηση ΑΑS – Απάντηση

Το έντυπο πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

- Τίτλο (Εγτυπο καθημερινού ελέγχου ΦΑΑ) Ελεγχόμενο έγγραφο (?)
- Κωδικό οργάνου
- Ημερομηνία
- Στοιχείο
- Ενέργεια λυχνίας
- Πίεση φιάλης Ατ
- Ώρες λειτουργίας
- Μετρήσεις γραφίτη
- Λευκό διαλ. LOD
- RSD πρότυπου διαλύματος
- Χαρακτηριστική μάζα, m_o (pg)
- Παρατηρήσεις
- Υπογραφή

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΑS

- → Αλλαγή των φυσικών ιδιοτήτων του διαλύματος (ιξώδες, επιφανειακή τάση, πυκνότητα)
- ⋆ Άλατα ἡ οργανικοί διαλύτες
- → Μεταβολή στην ταχύτητα εκνέφωσης και στη διάμετρο των σωματιδίων του αερολύματος ή/και στην ατομοποίηση.



ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΑS

Προσαρμογή στη μήτρα του δείγματος (matrix matching):

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αναλυτής παρασκευάζει τα πρότυπα διαλύματα και τα δείγματα ελέγχου στο ίδιο μέσο (πχ στην ίδια συγκέντρωση οξέος και αλάτων) με τα δείγματα.

Υπάρχει και η δυνατότητα της αραίωσης των δειγμάτων ώστε να προσομοιάσουν τα πρότυπα διαλύματα

Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιμόλυνση του δείγματος κατά την προσαρμογή

Πολλές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν CRM κατάλληλη μήτρας για βαθμονόμηση

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΑS

Προσαρμογή στη μήτρα του δείγματος (matrix matching): Το είδος και η συγκέντρωση του οξέος έχει μεγάλη επίδραση στην αποτελεσματικότητα της εκνέφωσης, στη θερμοκρασία της φλόγας ή/και στη θερμοκρασία πυρόλυσης και ατομοποίησης.

Πρέπει η συγκέντρωση του οξέος να παρόμοια σε δείγματα και πρότυπα.

Προσαρμογή της μήτρας στο $\pm 1\%$ (ως σχετικό ποσοστό) είναι απαραίτητη για τις πιο απαιτητικές σε ακρίβεια εργασίες (πχ ένα διάλυμα 5% v/v HNO_3 πρέπει να παρασκευάζεται με ακρίβεια 5.00 ± 0.05 %).

Το ίδιο ισχύει και για όσα αντιδραστήρια χρησιμοποιήθηκαν στην προετοιμασία του δείγματος

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΑS

Μέθοδος εσωτερικού προτύπου (internal standard): Εφαρμόζεται μόνο στα πολυδιαυλικά όργανα!

Αν τα πρότυπα διαλύματα και τα δείγματα έχουν εντελώς διαφορετική σύσταση και είναι δύσκολη ή πολύπλοκη η μήτρα και η προσαρμογή τότε η επόμενη λύση είναι η χρήση εσωτερικού προτύπου.

Προσθήκη ενός κατάλληλου στοιχείου (εσωτερικό πρότυπο, IS) στα πρότυπα διαλύματα, λευκά και άγνωστα δείγματα, στην ίδια συγκέντρωση, αν είναι δυνατό από την αρχή της αναλυτικής πορείας

Αναλυτικό σήμα: λόγος σήματος αναλύτη προς σήμα IS

Γενικά απαιτείται πολλές φορές συνδυασμός τεχνικών για την επιτυχή άρση των φυσικών παρεμποδίσεων

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ AAS

Μέθοδος εσωτερικού προτύπου (internal standard): Η επιτυχής χρήση του IS προϋποθέτει ότι εργαζόμαστε στη γραμμική περιοχή. Η συγκέντρωση του IS στα δείγματα και στα πρότυπα πρέπει να δίνει ιδανικά σήμα όσο η συγκέντρωση του αναλύτη στο κεντροειδές της καμπύλης

Επίσης η επιτυχής χρήση του IS προϋποθέτει ότι ο αναλύτης και το IS μετρούνται πραγματικά ταυτόχρονα (όπως συμβαίνει στα πολυδιαυλικά όργανα με SSDs)

üΑντιστάθμιση τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων:

- Ø Οργανολογική αστάθεια
- Ø Επίδραση μήτρας και της αναλυτικής πορείας ...αν γίνει σωστή επιλογή IS!

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

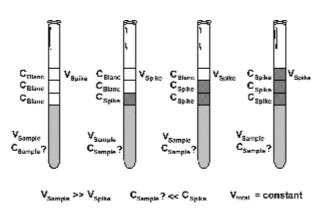
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IS:

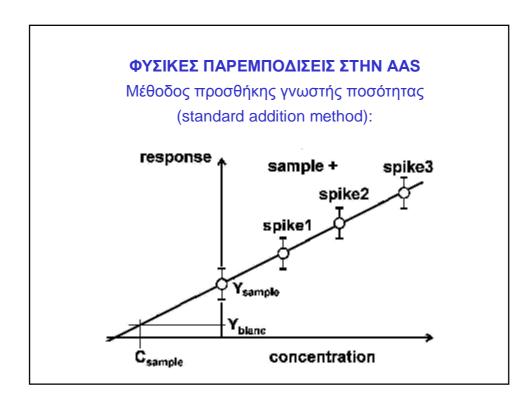
- Απουσία από το δείγμα
- Διαλυτό τόσο στα δείγματα όσο και στα πρότυπα
- Υψηλής καθαρότητας
- Να μην εμφανίζει φασματικές παρεμποδίσεις:
 - Το IS στις αναλυτικές γραμμές των στοιχείων
 - Οι αναλύτες στη γραμμή του IS
- Να προσομοιάζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του αναλύτη, δηλαδή να έχει παρόμοια θερμοκρασία και αποτελεσματικότητα ατομοποίησης
 - è Παρόμοια ευαισθησία

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ AAS

Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας (standard addition method):

Προσθήκη αναλύτη κατ' αύξουσα ποσότητα σε σταθερό τελικό όγκο





Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας

Η συγκέντρωση στο άγνωστο δείγμα προκύπτει από την προέκταση της καμπύλης σταθερών προσθηκών:

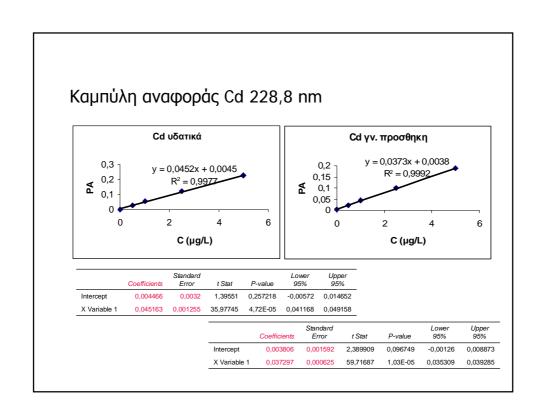
Av Y = A +BX και Y=0, τότε η άγνωστη $C_{\text{sample}} = |-A|/B$

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται όταν η μήτρα των δειγμάτων ποικίλει σημαντικά. Αυτή η τεχνική είναι επίσης χρήσιμη για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου εσωτερικού προτύπου (όταν εφαρμόζεται). Είναι σχετικά χρονοβόρος τεχνική. Ωστόσο για εντελώς άγνωστης μήτρας δείγμα, μπορεί να είναι και η πιο γρήγορη μέθοδος.

Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας

Πρέπει να προσέχουμε τα εξής:

- Να εργαζόμαστε στη γραμμική περιοχή
- Αρχικά πρέπει να εκτελέσουμε μια ημιποσοτική μέτρηση ώστε να γνωρίζουμε περίπου τη συγκέντρωση του αναλύτη στο άγνωστο δείγμα (C_x)
- Συνήθως προσθέτουμε 0,5x, 1x, 2x, 3x,...της C_x
- Να προσθέτουμε μικρούς όγκους εμβολιασμού (πχ 100 μL)
- Η μέθοδος αυτή δε διορθώνει την πιθανή ολίσθηση του οργάνου. Απαιτεί ακριβή διόρθωση του υποβάθρου. Καλό είναι όταν εφαρμόζεται σε εντελώς άγνωστα δείγματα να εκτελείται σε δύο μήκη κύματος του αναλύτη (αν υπάρχουν) και να συγκρίνονται τα αποτελέσματα.



Εσωτερικός έλεγχος AAS:

- Καμπύλη αναφοράς σταθερότητα κλίσης
- Λευκά δείγματα που έχουν υποστεί την αναλυτική πορεία
- Δείγματα ελέγχου ποιότητας (σε κάθε σειρά μετρήσεων)
- CRMs
- Εμβολιασμένα δείγματα
- Τεκμηρίωση

Συντήρηση AAS:

• Ευθυγράμμιση και καθαρισμό οπτικών – Ετήσια

FAAS:

• καθαρισμός καυστήρα και εκνεφωτή

ETAAS:

- Έλεγχος κατάστασης γραφίτη καθαρισμός
- Έλεγχος κυλίνδρων επαφής αντικατάσταση
- Έλεγχος ρύγχους αυτόματου δειγματολήπτη επαναληψιμότητα και γραμμικότητα έκχυσης όγκου

Σύγκριση τεχνικών Ατομικής Φασματομετρίας

Flame AAS:

- Υψηλή εκλεκτικότητα
- Ευκολία χειρισμού
- Χαμηλού κόστους
- RSDs 0.3-1%
- Μόνο υγρά δ/τα

ICP OES:

- Υψηλή θερμοκρασία πλάσματος, προσδιορισμός «δύσκολων» στοιχείων
- Πολυστοιχειακή
- Μεγάλη δυναμική περιοχή
- RSDs 0.5-2%
- Ασφαλής, ταχεία και εύκολη ανάλυση
- Φασματικές παρεμποδίσεις

GF AAS:

- Υψηλή εκλεκτικότητα
- Χαμηλά όρια ανίχνευσης
- Στερεά δείγματα
- Χημικές παρεμποδίσεις
- Αργή τεχνική

ICP MS:

- Χαμηλότατα όρια ανίχνευσης
- Μεγάλη δυναμική περιοχή
- Πολυστοιχειακή
- Ταχεία ημιποσοτική ανάλυση
- Ισοτοπική ανάλυση
- Απλότητα φάσματος
- Ισοβαρικές παρεμποδίσεις
- Υψηλό κόστος